and

JD 3232466 SEP 1991

91-305776/42 M13 T03 V02 FUIT 28.12.89
PUILIBUTID
28.12.89-JP-344459 (04.09.91) C23c-14/34 G11b-05/85
Sputtering appts. - has rotating two plates between target and substrate
C91_132410

In the sputtering appts. to form a thin film type magnetic recording medium, two shielding plates symmetrical with respect to the centre line of target are disposed between the target and the substrate. The plates are rotated respectively around their centres.

ADVANTAGE - Inclined sputtering is efficiently obtd. (9pp Dwg.No.1/14)

C 1991 DERWENT PUBLICATIONS LTD.

128, Theobalds Road, London WC1X 8RP, England
US Office: Derwent Inc., 1313 Dolley Madison Boulevard,
Suite 401, McLean, VA22101, USA
Unauthorised copying of this abstract not permitted

®日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

[®] 公開特許公報(A) 平3-202466

Silnt. Cl. 5

織別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)9月4日

C 23 C 14/34 G 11 B 5/85

9046-4K C 7177-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全9頁)

図発明の名称

スパツタリング装置

②特 願 平1-344459

②出 願 平1(1989)12月28日

@発明者 高木

將 宏

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

@発明者 深澤 文雄

押

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

P

⑪出 願 人 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

@復代理人 弁理士 福島 康文 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

スパッタリング装置

2. 特許請求の範囲 .

スパッタ室中に、ターゲットおよび基板を内蔵 し、基板にスパッタリングを行なう装置であって、 ターゲット(6)と基板(1)との間に、 2 枚の遮蔽板 (S1)(S2)を配設し、

しかもそれぞれの遮蔽板(S1)(S2)を、ターゲット(6)の中心線(C) に対し対称に配設し、両遮蔽板(S1)(S2)が、スペッタ室(21)内に外部から押遇された回転軸の回動によって、関閉ないし回動するように連動機構を介して連結されており、

前記回転軸が、スパッタ室(21)の外部において 回転操作できるようになっていること、

を特徴とするスパッタリング装置。

3. 発明の詳細な説明

(梅要)

非磁性基板上に、スパッタリング技術を用いて、 下地膜、磁性膜、保護膜の全部または一部をスパ ッタして、薄膜型の磁気記録媒体を製造するスパッタリング装置に関し、

スパッタ室の真空を破壊することなしに、外部 から遮蔽板を自由に制御可能とすることを目的と し、

スパッタ室中に、ターケットおよび基板を内蔵 し、基板にスパッタリングを行なう装置であって、 ターケットと基板との間に2枚の遮蔽板を配設 し、

しかもそれぞれの遮蔽板を、ターゲットの中心 線に対し対称に配設し、両遮蔽板が、スパッタ室 内に外部から神通された回転軸の回動によって、 関閉ないし回動するように連動機構を介して連結 されており、

前配回転輪が、スパッタ室の外部において回転 操作できるようになっていること、

を特徴とする構成とする。

〔産業上の利用分野〕

磁気ディスク装置における配録媒体である磁気

このようにテクスチャー処理を行なうことで、 磁性膜中の磁性体の磁化容易軸がテクスチャー方向に配向され、形状異方性による磁気特性が増加し、また媒体表面と磁気へっドとの接触面積の減少による潤滑性の向上および吸着の防止が可能となる。

(テクスチャー加工方法)

第11図はテクスチャー加工装置を示す斜視図である。1は鏡面仕上げされた基板であり、200~300rpmで回転している基板1上に、ノズル8によって研摩剤や冷却・潤滑剤を供給しながら、研摩テープ9を押しつけることで、基板1の表面に、円周方向の傷をつける。このとき、研摩テープ9としては、アルミナ等の硬質粉末を接着したテープを使用したり、あるいは幾つかの研摩剤との併用により行なっている。

なお、研摩テープ9は、繰り出しロール10から 繰り出され、ガイドロール11、加圧ローラ12、ガ イドロール13、キャプスタン14・ピンチローラ15

ーゲットから基板面に垂直に粒子が乗来して堆積する成分が多いため、テクスチャー溝19が次第に埋められていき、テクスチャー加工の効果が低下していく。これに対し、第14回に示すように、テクスチャー溝19に対し斜め方向からスパッタできれば、テクスチャー溝19は埋められず、テクスチャー山にスパッタ粒子が堆積して、テクスチャー山が高くなるので、極めて有効である。

すなわち、第10図(2)、第14図に示す如く、基板1が矢印a.で示すように、左向きに移動するものとすると、初めは実線矢印aRで示すように斜め左側からスパック粒子が飛来して被着し、次に破線矢印alで示すように斜め右側からスパックを発来して被着する。その結果、垂直方のから飛来する粒子よりも斜めから飛来する粒子なく、斜めスパックが有効に作用する。

このようにスパッタ粒子を斜めから飛来させる ために、遠蔵版を設けて、斜め方向から飛来する 粒子のみが基板に到達するように、遮蔽板を用い を経由して、巻取りロール16で巻き取られることで、常時新たな面が基板1側に供給される。

このようにテクスチャー処理を行なった後、第5回、第6回の下地層2、磁性膜3、保護膜4を形成する。このとき、下地層2および磁性膜3の両方の膜厚を合わせても、2000~3000人程度と確いため、磁性膜3はテクスチャー処理による凹凸に沿った薄い凹凸膜となり、磁性体の配向が行なわれる。

このような従来のテクスチャー処理装置では、 研摩テープによる場合も遊離砥粒によるテープ加 工の場合も、テープを加工面に加圧するローラー 12は、第12図のように便度40~50度のゴム17を金 属ローラー18にライニングしたものを使用し、研 摩テープ9を加工面に弾圧している。

〔発明が解決しようとする課題〕

このようにテクスチャー加工を行なった後に下 地膜2や磁性膜3をスパッタする際に、従来のス パッタリング装置では、第13図に示すように、タ

ることが飲みられている。

ところで、遠蔽板の傾きやスパッタ粒子が通過する閉口の大きさなどを微妙に変更し調節することで、スパッタ粒子の飛来方向をより級密に制御できるが、そのためには、スパッタリング装置を開けて調節するので、真空を破壊しなければならず、効率的でない。まして、所期の特性が得られるように、遠蔽板を頻繁に微調節したりすることは不可能に近い。

サイズの異なる基板にスパッタする場合も、ス パッタリング装置の真空を破壊して、サイズや傾 きの異なる遮蔽板と交換しなければならない、と いう不便がある。

また、テクスチャー加工後の基板にインライン 通過型の装置でスパッタリングする場合に限らず、スパッタ粒子の飛来方向を自由に制御したり、大きさや形状の異なる物体にスパッタする場合は、スパッタリング装置の真空を破壊することなしに、外部から遮蔽板の傾きや開口を自由に制御できることが望ましい。

リングを行なうための基板をスパッタ室21に供給するには、仕込み室22の扉41を開けて仕込み室22に送り込んだ後、該仕込み室22を充分排気してから、仕切り壁の扉42を開けて、加熱室23に送り込み、加熱した後、扉43を開けてスパッタ室21に送り込む。そしてスパッタ室21内を移動して、ターゲット6からスパッタリングが行なわれた後、出口側の仕切り壁の扉44を開け、真空状態の取り出し室24に移送し、該扉44を閉じてから、出口の扉45を開けて、外部に取り出す。

ા જાણાવાના કરાવેલા છે. જુઆવાલી કે જાણાવાન

スパッタ室21には、基板を保持している支持板 7 の週路の両側に、Crターゲット6a、Co-Ni-Crタ ーゲット6b、Cターゲット6cの順に配設されてい る。そのため、支持板7が矢印方向に進行してい く間に、両側のターゲットから、Cr、Co-Ni-Cr、 Cの順にスパッタリングされ、Cr下地膜、Co-Ni-Cr磁性膜、C保護膜の順に成膜される。

SI、S2が本発明による遮蔽板であり、外部から 回動軸を回動操作することによって、角度や閉口 面積を自由に変えることができる。

散するのを防止している。eはターゲット6にお けるエロージョン領域である。

(a)に示すように、2 枚の遠蔽板S1、S2は、片方の遠蔽板S1が基板遺路25と平行になっている場合は、他方の遠蔽板S2も、基板遺路25と平行とるるななの。 表板遺路25と平行と夕室の外部から垂直軸A1またはA2が回動操作されるをといる。 2 枚の遠蔽板S1、S2は、互いに逆向きに回動軸A1 を時計方向に回動させると、左側の超板S1が時計方向に回動すると、右側の起動軸A2は反時計方向に回動し、(a)図のように傾の回動軸A2は反時計方向に回動し、(b)図のように傾く。その結果、2 枚の遠蔽板S1、S2が V字状に開いた状態となる。

回動軸A1、A2をさらに回動させると、第1図における領線で示すように基板通路に対し垂直状態となり、さらに回動させると、破線で示すように、ハの字状になる。すなわち、常にターケット6の

第3図は遠蔽板を有する遮蔽機構の第一実施例であり、(3)は遮蔽板を閉じた状態、(3)は遮蔽板を 斜めにした状態、(3)は2枚の遮蔽板の連動機構で ある。

25は基板の通路であり、基板を保持した支持板7が通過する。基板通路25とターゲット6との間には、ターゲット6の中心線Cに対し、左右対称の位置に、垂直軸A1、A2が配設され、スパッタ室の外から回動操作できるように、少なくとも片方の垂直軸が、スパッタ室の外に突出している。

垂直軸A1、A2には、長方形の遮蔽板S1、S2が取り付け固定されている。また垂直軸A1、A2には、スパッタ室の外部(スパッタ室内でも可)において、歯車G1、G2が取り付けられており、かつ互いに噛み合っている。そのため、片方の垂直軸A1またはA2が回転すると、他方の垂直軸は逆向きに回動する。

なお、遠蔽板S1、S2の外側には、ターゲット 6 を囲むように、カバー26、26を設け、ターゲット からスパッタされた粒子が基板 1 以外に向けて飛

中心線 C に対し対称の状態で、 2 枚の遮蔽板 S1、 S2 が回動し、基板通路に対する傾きを自由に変え ることができる。

これに対し、第1図に破線で示すように、ハの字状に傾けると、矢印a。で示すように斜め方向から飛来する粒子が違られるため、斜め成分の粒子

特間平3-202466 (フ)

めの連動機 は、ラック、ピニオン以外の機構を 用いてもよい。

(発明の効果)

以上のように本発明によれば、2枚の遮蔽板S1、S2が、ターゲット6の中心線Cに対し対称となるように配設されており、しかもスパッタ室の外部に突出した回動軸を外部で回動操作することで2枚の遮蔽板S1、S2が同期して開閉あるいは回動する。そのため、ターゲット6と基板通路との間の関口の大きさや、遮蔽板S1、S2の傾きを、スパッタ室の外部から容易に変更することができ、斜めスパッタを行なう場合の、スパッタ粒子の被着角度を外部から容易にかつきめ細かく制御でき、磁気特性にすぐれた磁気記録媒体を得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明によるスパッタリング装置の基本原理を説明する平面図、

第2図は本発明のスパッタリング装置に適して

図において、1 は非磁性の基板、6、61、62は ターゲット、e はエロージョン領域、7 は支持板、19はテクスチャー溝、A1、A2は回動軸、S1、S2は 連載板、20は連動機構、21はスパッタ室、25は基 板通路、をそれぞれ示す。

 特許出職人
 富士通株式会社

 復代理人 弁理士
 福 島 康 文

いるインライン通過型のスパッタリング装置を例 示する平面図、

第3図は本発明の第一実施例(回動式)を示す 図、

第4図は本発明の第二実施例(開閉式)を示す 平面図と背面図、

第5図は確膜型磁気記録媒体の全容を示す断面 図、

第6図は確膜型磁気記録媒体の層構成を示す断面図、

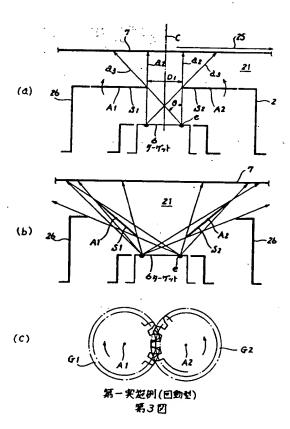
第7図~第9図は薄膜型磁気記録媒体の各種スパッタリング方法を示す斜視図、

第10図はインライン通過型のスパッタリング方法における被着模様を示す図、

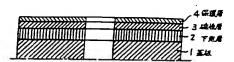
第11図は磁気記録媒体用基板のテクスチャー加工装置を示す針視図、

第12図は加圧ローラの断面図、

第13図は垂直スパッタ方法の作用を説明する図、 第14図は斜めスパッタ方法の作用を説明する図、 である。



特別平3-202466 (9)



薄膜型磁気钇绿碳体 第5図

Co-Mi-Cr - 3 LEAR

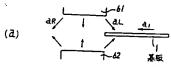
薄膜型磁频起錄線体 a 層構成 第 6 図



静止型スパッタ法 剪7図



芸板回転型スパッタ法



第 8 図

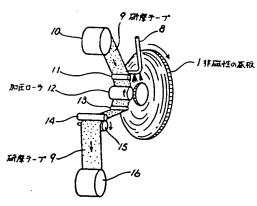


(b)

通過型スパッタ法における被養模様 第10 図

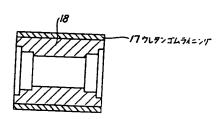


通過型スパッタ法 事 9 ፟፟፟፟፟፟

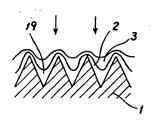


従来のテクステャー加工装置 第/1团

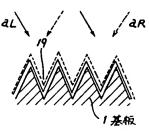
~~ 水杨汤



従来a加圧ローラ 第/2团



車直スパッタ方法 第/3囚



斜め スパッタ方法 第14四